

Keysight Technologies

B2900Aシリーズ用

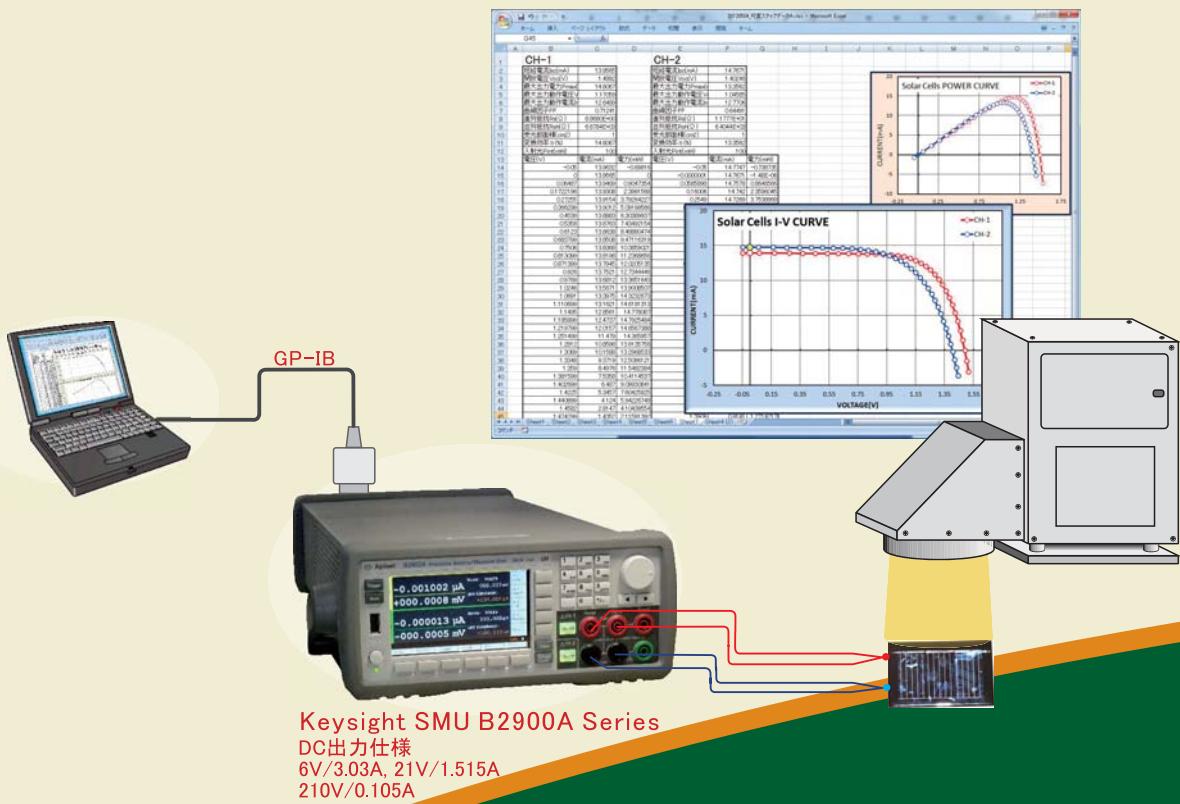
For B2900A series

MS-Excel上で測定する！
It measure on MS-Excel!

太陽電池 I-V測定ソフト

Software for solar cells I-V measurement

太陽電池の総合評価！
Overall judgement of a solar cell

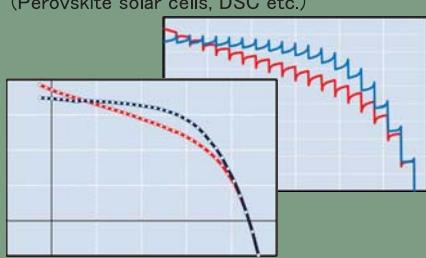


Software feature

ソフトの特徴

★ ペロブスカイト太陽電池推奨

- JIS規格に準じた正確な評価
Exact evaluation according to JIS
- 従来から定評のフルオート測定。
Full automatic measurement
- 温度や光量などの併用測定
Measure. of temp., quantity of light, etc.
- ヒステリシスへの対応
(ペロブスカイト、DSCなど)
Hysteresis measurement
(Perovskite solar cells, DSC etc.)



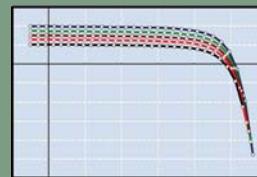
● 耐久性の評価

1万回の繰返測定(MPPT)
Max.10,000 of Repetition IV meas.
(MPPT method)

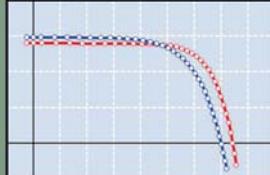


● 複数セルの耐久試験 (Max.60 cells)

Durability test of a many cells.

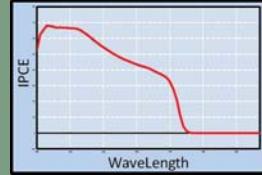


● 2セルの完全同期測定 Two cells synchronized.



● 分光感度測定ヘアップ

Rises to meas. of spectrum sens.



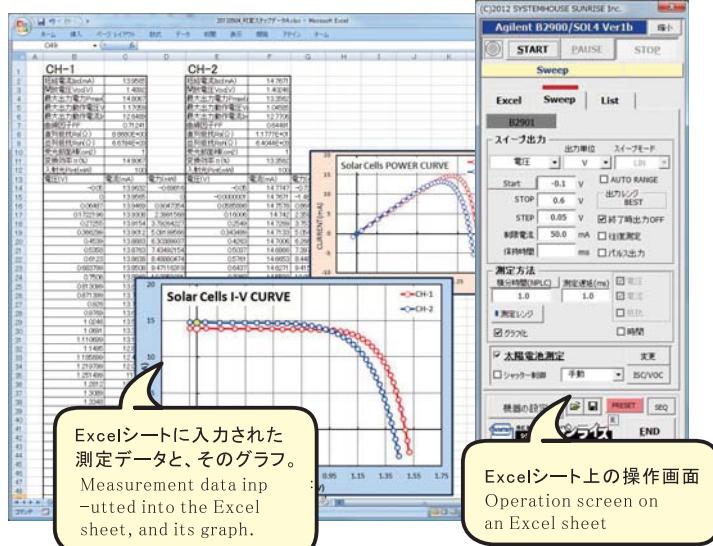
株式会社

システムハウス・サンライズ

<http://www.ssunrise.co.jp>

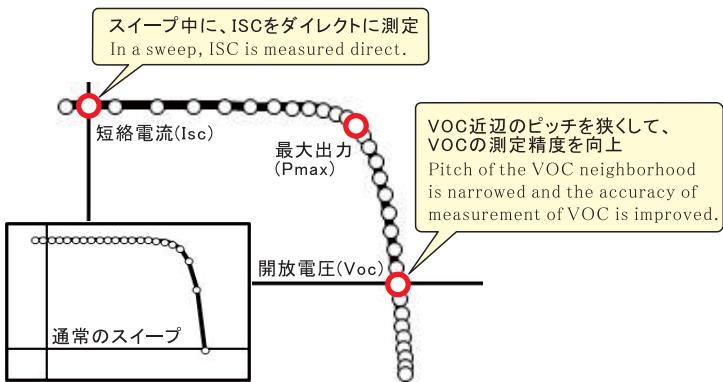
Excel上で、JISに準じた太陽電池のフルオート測定を行います。

On Excel, full automatic measurement of the solar battery according to JIS is performed.



本ソフトの特徴の可変ピッチ幅 I-Vスイープの例

Example of the variable pitch width I-V sweep of this soft feature



MS-Excel上に表示された操作画面から、簡単な操作で太陽電池のI-V特性の測定を行うことができます。

太陽電池を測定器に接続後、自動モードにして「START」をクリックするだけで、最適な条件でI-V測定が行われます。測定された電圧/電流値は、即座にExcelシートに入力され、I-Vカーブも作図されます。また、「JIS C-8913 結晶系太陽電池セル出力測定方法」の評価パラメータが自動的に算出されます。

さらに、太陽電池の評価に必要な多彩な測定機能もサポートしております。

From the operation screen displayed on MS-Excel, the I-V characteristics of a solar battery can be measured easily. I-V measurement is performed on the optimal conditions only by setting it in automatic mode and clicking "START" after connecting a solar battery to a measuring instrument.

The measured voltage/current value are immediately inputted into an Excel sheet, and an I-V curve is also drawn.

The evaluation parameter of "JIS C-8913 a crystal system photovoltaic cell output measuring method" is computed automatically.

Furthermore, supporting the variegated measurement function required for evaluation of a solar battery.

実電流測定/電流密度測定

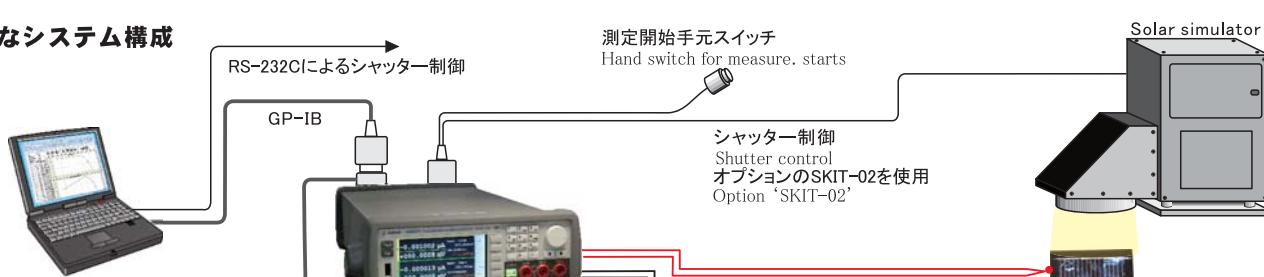
Real current / current density measurement mode

①短絡電流(Isc,Jsc)	(1) Short circuit current(Isc,Jsc)
②開放電圧(Voc)	(2) Open circuit voltage(Voc)
③最大出力(Pmax)	(3) Maximum Watt.(Pmax)
④最大出力動作電圧(Vmax)	(4) Voltage of maximum watt.(Vmax)
⑤最大出力動作電流(Imax)	(5) Current of maximum watt.(Imax)
⑥曲線因子(FF)	(6) Fill factor(FF)
⑦直列抵抗(Rs)	(7) Series resistance(Rs)
⑧並列抵抗(Rsh)	(8) Parallel resistance (Rsh)
⑨電圧規定電流(Iv)	(9) Current of specified voltage(Iv)
⑩電流規定電圧(Vi)	(10) Voltage of specified current(Vi)
⑪変換効率(η)	(11) Conversion efficiency(η)
⑫入射光エネルギー(W)	(12) Incidence light energy(W)
⑬周囲温度	(13) Ambient air temperature

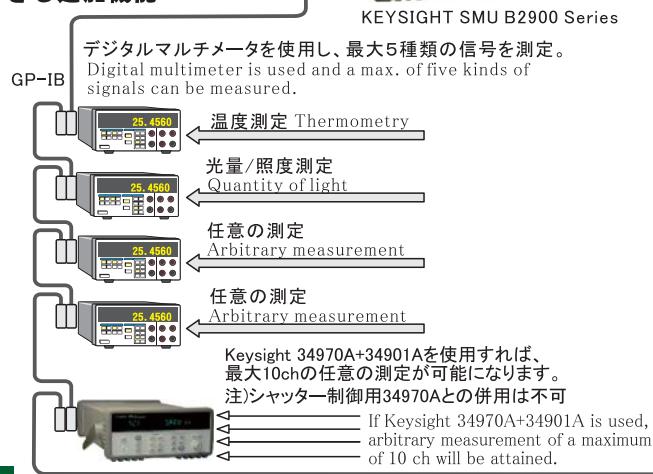
太陽電池測定に必要な多くの測定機器の制御をサポートしています。

Control of the measurement apparatus of many required for solar battery measurement is supported.

基本的なシステム構成

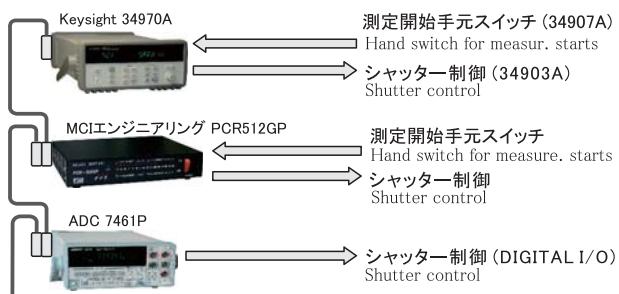


拡張できる追加機能



オプションのSKIT-02以外のシャッタ制御方法

Shutter control methods other than SKIT-02 of an option

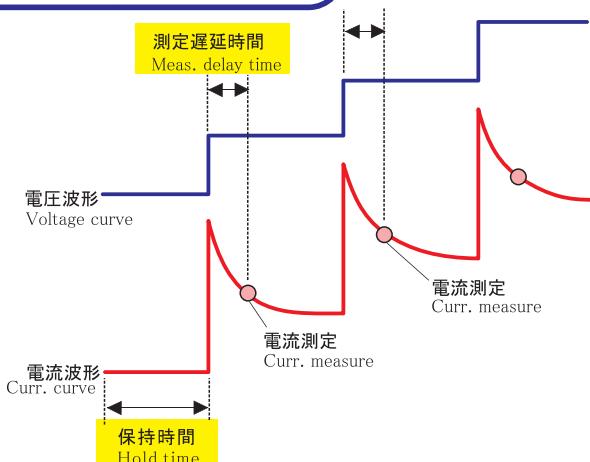


ヒステリシス対処のための電流波形の測定ができます。(マルチサンプル・スイープ)

Current measurement for investigating the cause of hysteresis.(Multi-sample sweep)

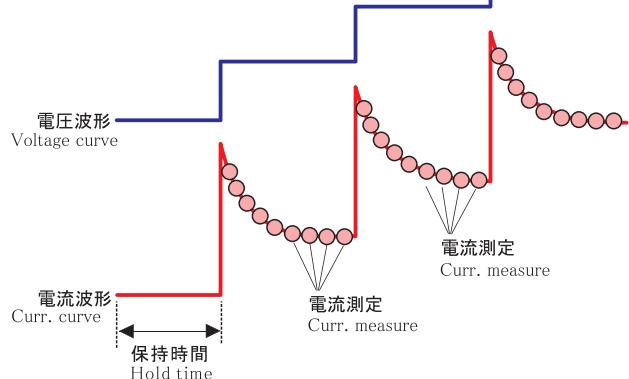
注意)このマルチサンプル・スイープ機能は、ソフト型番「W32-B2900SOL4」だけで対応しています。

通常のスイープ測定 Usual sweep measurement



マルチサンプル・スイープ測定 Multi-sample sweep measurement

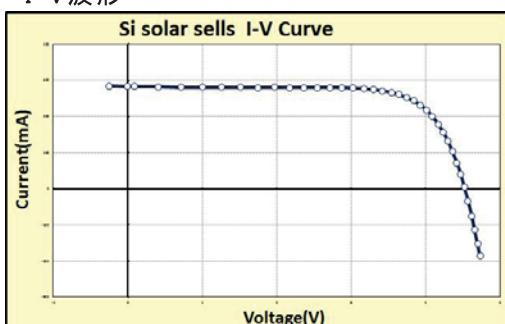
電流波形の測定 Measurement of a current wave form



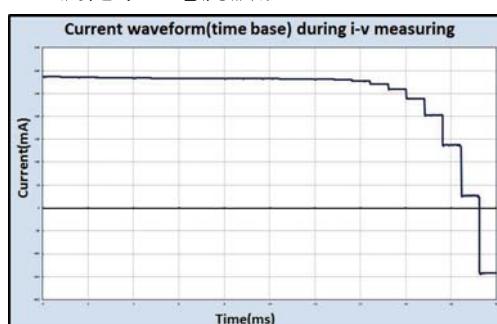
● Si系太陽電池の測定例

Example of measurement of Si solar cell

I-V 波形



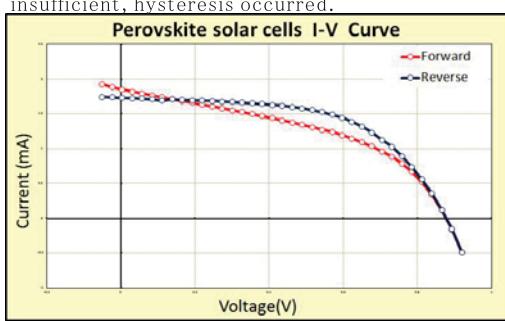
I-V測定中の電流波形



● ペロブスカイト太陽電池の測定例

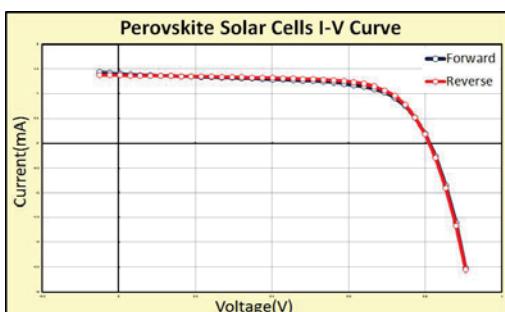
Example of measurement of perovskite solar cell

保持時間と測定遅延時間が不十分なために
ヒステリシスが発生した例
Since retention time and measurement delay time were insufficient, hysteresis occurred.



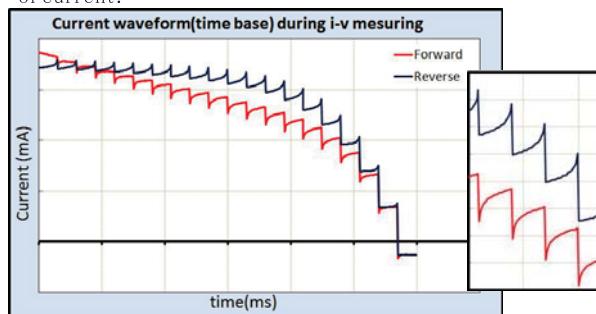
充分な保持時間と測定遅延時間を確保し、
ヒステリシスを最小限にした例。

The example which secured sufficient retention time and measurement delay time, and made hysteresis the Min.



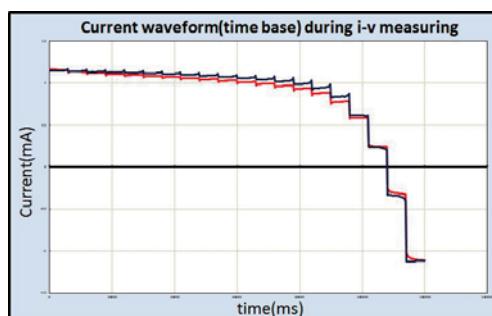
ヒステリシスの発生原因は、電流の過渡応答が原因であることが解ります。

It turns out that the cause of hysteresis is a transient response of current.



充分に長い保持時間と測定遅延時間で測定すれば、
電流が安定していることが解ります。

If retention time and measurement delay time are lengthened enough, it turns out that current is stabilized.



太陽電池セルの耐久性評価を行います。(MPPT)

The durable performance of a solar cells is appraised.

- 一定の時間間隔毎にI-V測定を行い、I-V特性の変化や各特性値の変化を測定することができます。最大1万回までの繰返し測定ができます。

I-V measurement can be performed for every fixed time interval, and change of the I-V characteristic and deterioration of each characteristics can be measured. Repetition measurement of a maximum of 10,000 times can be performed.

- 耐久試験中は、初期のI-V特性と、最新のI-V特性を常に比較表示します。

The early I-V characteristic and the newest I-V characteristic are always indicated by comparison.

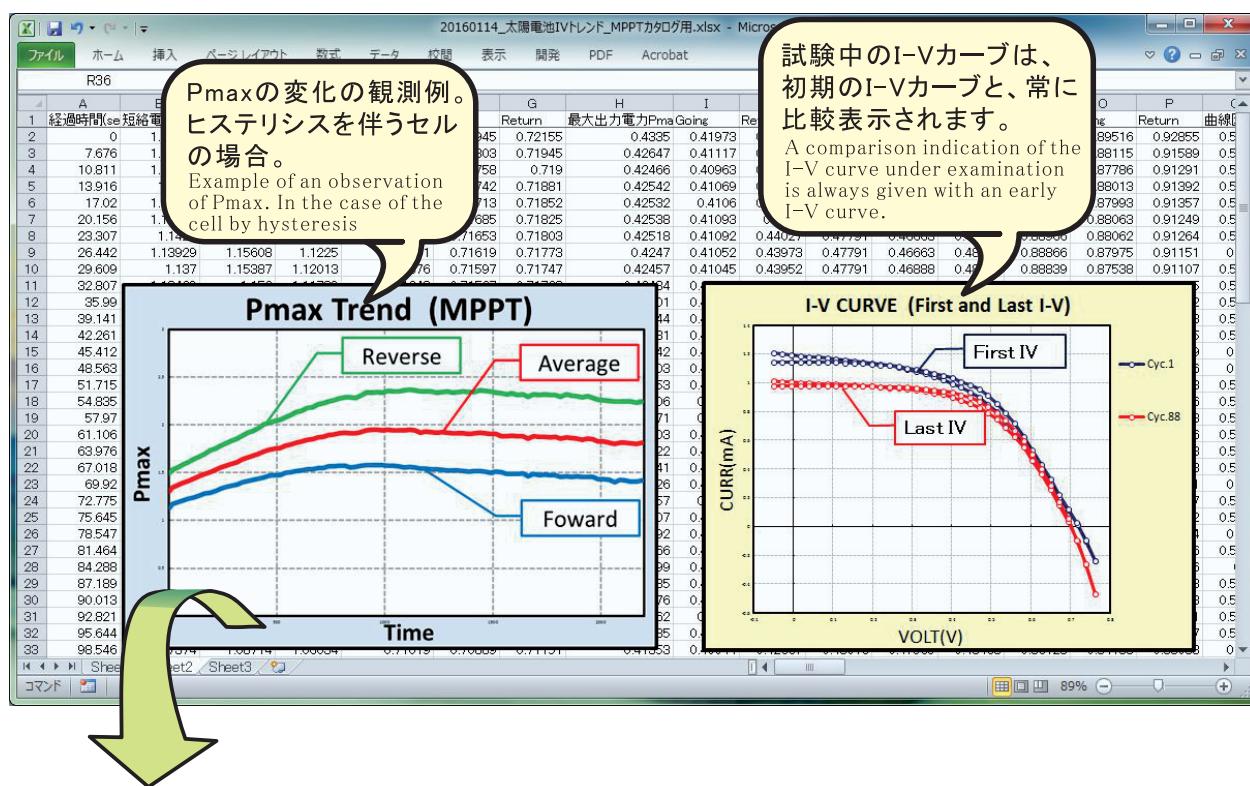
- 耐久試験中は、Pmax等の特性値の変化をリアルタイムに観測できます。観測する特性値は下記から1つを任意に選択します。ヒステリシスを伴うセルでは、「Forward」「Reverse」「Average」のそれぞれの値を作図します。(Isc,Voc,Pmax,Vmax,Imax,FF,Rs,Rsh,Iv,Vi,Eff.)

Change of characteristics, such as Pmax, can be observed in real time. The characteristics to observe are arbitrarily chosen from the following. In the cell accompanied by hysteresis, each value of "Forward", "Reverse", and "Average" is drawn.

- 試験中の測定を行っていない時間帯は、下記の任意のストレスをセルに印加出来ます。

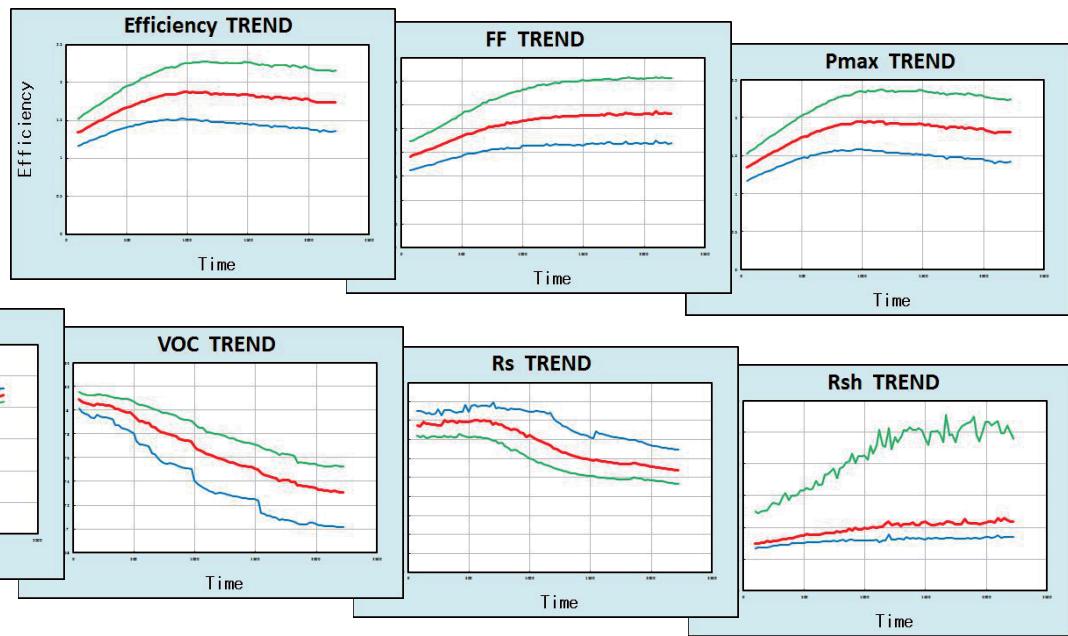
VOLTAGE, CURRENT, OPEN, SHORT, Vmax, Imax

The time zone which is not measuring can impress the following voluntary stress to a cell.



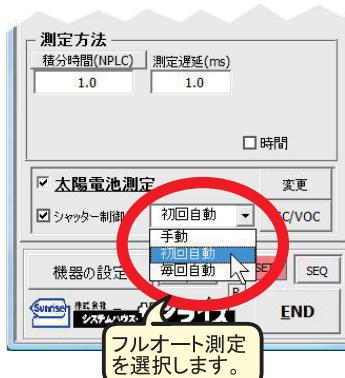
試験中にグラフとして観測できる特性値は1つですが、測定は全特性値をExcelに取り込みます。

The characteristics which can be observed in a graph during an examination are one. Measurement takes all the observed values into Excel sheet.



フルオート測定機能により、高精度な太陽電池の測定がワンクリックで可能

By a full-automatic-measurement function, measurement of a highly precise solar battery can be performed simply.



Full auto measurement is chosen.

フルオート測定機能とは、パソコン側で測定条件を自動的に設定してI-V測定を行う機能です。太陽電池の特性が不明で、ユーザーが測定条件を設定できない場合でも、ワンクリックで自動的に適切な測定条件が選択されI-V測定を行います。

試作した太陽電池セルで、特性が不明な場合のI-V測定には大変便利です。

フルオート測定は、「初回自動」と「毎回自動」が用意されています。「初回自動」は、繰返I-V測定の初回だけ自動条件設定が行われます。「毎回自動」は、毎回、測定条件の適正化が行われます。もちろん、手動設定で自由な条件での測定が可能です。

A full-automatic-measurement function is a function to set up a measurement condition automatically by the personal computer side, and to perform I-V measurement.

The characteristics of a solar battery are unknown, even when a user cannot set up a measurement condition, a suitable measurement condition is automatically chosen by one click, and I-V measurement is performed.

It is very convenient for I-V measurement when characteristics are unknown at the photovoltaic cell made as an experiment. As for full automatic measurement, "it is automatic first time automatic" and each time ["] is prepared.

As for a "first time automatic", an automatic condition setup is performed [the first time of iteration I-V measurement].

"Automatically [each time]", rationalization of a measurement condition is performed each time. Of course,

measurement on free conditions is possible at manual setting.

直接ソーラーシミュレータのシャッター開閉制御が可能です。

The shutter control of a direct solar simulator is possible.

測定器(B2900A)本体背面のデジタルI/Oを使用して、外部と色々な連携を可能にします。(オプション SKIT-02使用)

1.デジタル出力を使用して、ソーラーシミュレータのシャッター開閉信号を出力します。

2.デジタル入力信号に同期してスイープを開始できます。

3.デジタル入力信号により、温度測定/光量測定を実行した後、オートモードでのI-V測定を開始します。

Digital I/O on the back of a measuring device (B2900A) is used, and various cooperation is enabled with the exterior.

1. Use a digital output and output the shutter keying signal of a solar simulator.

2. A sweep can be started synchronizing with digital input signals.

3. With digital input signals, start the I-V measurement by an auto mode after performing thermometry and actinometry.



多接合型太陽電池の測定に有効な「可変ステップ幅スイープ機能」

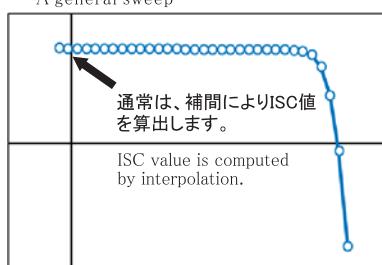
There is a "variable step width sweep function" effective in measurement of a many junction type solar battery.

「可変ステップ幅スイープ機能」により、I-V測定域全体を均一なピッチで測定ができるので、FF値の大きな多接合型太陽電池セルや太陽電池モジュールの測定ではVOC値の測定精度が向上します。ISC値の測定では、必ずゼロ電圧を通過するスイープを行い、直接「ISC値」の測定を行うため、ISC値の高精度な測定ができます。

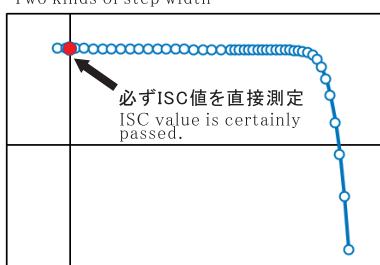
In order to measure the whole I-V measurement area in a uniform pitch by a "variable step width sweep function", it is effective for measurement of a many junction type solar battery (FF value is large).

And the sweep conditions which certainly pass an ISC value (V=0 point) are set up, and positive "ISC value" is measured.

一般的なスイープ A general sweep



2段ステップ幅スイープ Two kinds of step width



可変ステップ幅スイープ The sweep of variable step width



It is the Sweep method effective in a many junction type solar cell with big FF value.

2つの太陽電池を完全同時測定が可能です。

Perfect simultaneous measurement is possible in two solar batteries.

2チャンネルのSMUを使用して、2つの太陽電池セルを完全に同時測定を行うことができます。2チャンネルのSMUは、測定器内部で各測定点毎に同期を取りながら測定を行います。2チャンネルの完全同期測定により、ソーラーシミュレータの光の揺らぎの影響を受けず、2つの太陽電池の特性の差を正確に測定することができます。
また、I-V測定中の光量の揺らぎを同時に測定することもできます。

(B2902A,B2912Aを使用して、ソフト型番「W32-B2900SOL4」だけで対応しています。)

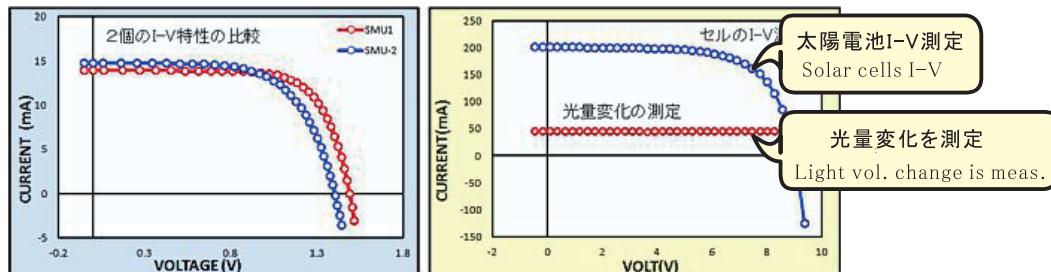
SMU of two channels can be used and simultaneous measurement can be completely performed for two solar cells.

SMU of two channels measures taking a synchronization for every point of measurement inside a measuring instrument.

By synchronous measurement of two channels, the difference of the characteristics of two solar cells can be measured correctly.

Moreover, fluctuation of the light volume under I-V measurement can also be measured simultaneously.

(B2902A,B2912A Only)



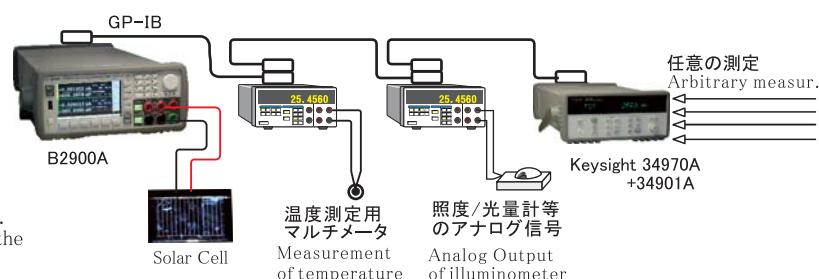
温度や光量など、最大5種類までの測定項目が追加可能です。

A maximum of five kinds, such as temperature and the quantity of light, of measured items can be added.

最大5台までのマルチメータの接続をサポートしております。従いまして、温度・湿度・光量・照度等の任意のアナログ信号をマルチメータで測定し、I-V測定データと一緒に取り込むことができます。

Keysight 34970A+34901Aを接続すれば、最大10chの任意のアナログ信号を取り込むことができます。

I am supporting connection of a maximum of five sets of multimeters. Therefore, arbitrary analog signals, such as temperature, humidity, the quantity of light, and illuminance, can be measured by a multimeter, and can be incorporated together with I-V measurement data. If Keysight 34970A+34901A is connected, the arbitrary analog signals of a maximum of 10 ch(es) can be incorporated.



指定した時間間隔で、最大1万回の繰り返しI-V測定が可能です。

A maximum of 10,000 duplicate measurement is possible at the specified interval.

太陽電池セルの時系列的な特性変化や耐久性評価に使用できます。また、1回測定ごとにポーズ状態にできますから、多数の試料を取換えるながら測定する検査業務には大変有効な機能になります。その都度、サンプル名やセルのサイズの入力ができます。

It can be used for the serial characteristic change and durability assessment of a photovoltaic cell.

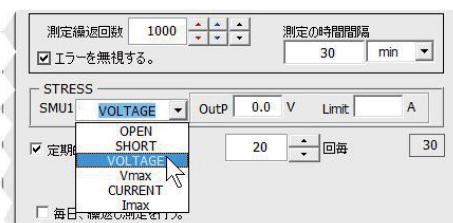
Moreover, since it is made once to a pause condition for every measurement, it becomes a function very effective in the inspection business measured while exchanging many samples.

Each time, the input of the size of a sample name or a cell can be performed.



耐久性評価でストレイの種類を選択できます。

Stress is impressed and durability test is performed.



太陽電池セルの耐久性の評価を行う場合、試験中のストレスを下記の6種類から自由に選択できます。

- OPEN
 - SHORT
 - VOLTAGE
 - CURRENT
 - Vmax
 - Imax
- Vmax,Imaxは、直前の測定値を使用します。

When doing durability test of a solar cells, the stress under examination can be freely chosen to the six following kinds.

- OPEN
 - SHORT
 - VOLTAGE
 - CURRENT
 - Vmax
 - Imax
- Vmax and Imax use the last observed value.

ペロブスカイト太陽電池やDSCのISC/VOCのトレンド測定や応答性評価を行います。

Trend measurement of the long time of ISC or VOC can be performed.

ペロブスカイト太陽電池やDSCの光照射によるISC/VOCの劣化の観測や、光電流の応答遅れの評価を行います。
ISCはバイアス電圧を印加でき、VOCはバイアス電流を印加できます。

The observation of deterioration of ISC/VOC by light irradiation, such as a "perovskite solar cell" and "DSC", can be performed.
The response delay of photoelectric current can also be appraised. ISC can impress bias voltage. VOC can impress bias current.

ISCのトレンド測定例 ISC trend



VOCのトレンド測定例 VOC trend



シャッター開閉に連動したISC/VOCモニターが可能です。

The ISC/VOC monitor interlocked with shutter opening and closing is possible.

測定前の、標準セルによるソーラーシミュレータの光量調整や、供試体セル接続配線の導通確認が簡単にできます。

この機能は、モニター開始と同時にシャッターをオープンし、モニター終了とともにシャッターをクローズさせるシャッター連動動作も可能です。

The identification of quantity-of-light adjustment of the solar simulator by the standard cell before measurement and connection wiring of a specimen cell can be performed simply.
The shutter ganged operation which opens a shutter simultaneously with a monitor start and makes a shutter close with termination of a monitor is also possible for this function.



シャッターをオープンし、
ISCのモニターを行います。
A shutter is opened and
'ISC' is monitored.

シャッターをオープンし、
VOCのモニターを行います。
A shutter is opened and
'VOC' is monitored.

高速なI-V測定ができます。(15ポイントを1msで測定)

High-speed I-V measurement can be performed.(15points/1ms)

無機系の太陽電池では、測定確度の高いI-V測定結果を得るために、測定器の積分時間は1PLC、測定遅延時間は5ms程度、測定ポイント数は30ポイント以上で測定することが、最も無難な測定条件です。

この場合、1ポイントの測定時間が約25msですから、30ポイントのI-V測定に要する時間は0.75secになります。

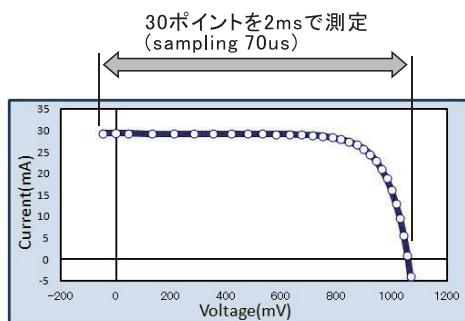
しかし、パルス光等の測定で、より高速でのI-V測定を必要とする場合があります。この時、測定が可能な最速の物理的限界を把握しておくことは重要です。また、高速な測定では測定器の確度が低下します。

In order to obtain an I-V measurement result with high measurement accuracy in an inorganic system solar cell, it is the safest measurement condition that measure 1PLC and measurement delay time in about 5 ms, and the integration time of a measuring device measures the number of points of time measuring by 30 points or more.

Time required for I-V measurement of 30 points is set to 0.75 sec since the measuring time of one point in this case was about 25 ms.
However, in measurement of pulsed light etc., there is the necessity of performing I-V measurement at a high speed.

At this time, it is important to know the fastest physical limitation that can be measured.

Moreover, the accuracy of a measuring device falls in high-speed measurement.



本ソフトでの最速のサンプリング時間は、10usです。従いまして、100ポイントのI-V測定を1msで完了できます。

しかし、実際はSMUの電圧応答性、接続ケーブルや太陽電池電極等の測定系の容量成分・誘導成分の影響により、電流応答が高速な無機系太陽電池でも、確実なI-V測定を行うためには、60us以上の測定遅延時間を必要とします。

その結果、70usのサンプリング時間が正常なI-V測定結果を得られる最小の時間間隔となります。

(最小サンプリング時間 : B2901A,B2902A=20us , B2911A,B2912A=10us)

Therefore, I-V measurement of 100 points can be completed in 1 ms.

However, in practice, under the influence of the capacity ingredient and guidance ingredient of the system of measurement of the voltage response and connecting cable of SMU, a solar cell electrode, etc., in order for an inorganic system solar cell to also perform positive I-V measurement, the measurement delay time of 60 or more us is needed.

As a result, the sampling time of 70us serves as the minimum time interval that can obtain a normal I-V measurement result.

測定したパラメータの25度換算値を計算します。

The 25-degree equivalent of the measured parameter is calculated.

この換算を行うためには、ユーザー側で太陽電池セルの各パラメータの温度係数を事前に把握しておく必要があります。
換算するパラメータは、Isc, Voc, Pmax, FF, 変換効率です。

In order to perform this conversion, it is necessary to grasp the temperature coefficient of each parameter of a photovoltaic cell in advance by the user side. target parameter = Isc,Voc,Pmax,FF,Efficiency

温度係数入力画面 Temperature coefficient input screen

日々、連続的にI-V測定が可能です。

I-V measurement is continuously possible every day.

指定した開始時刻から終了時刻まで、毎日、I-V測定を繰り返します。1日最大65,000回のI-V測定が可能です。

測定結果は、日別に新しいExcelブックに保存され、測定日数分のExcelブックが作成されます。

長期の特性変化の監視や、屋外試験に使用できます。

試験中のセル両端は解放状態で放置されます。

I-V measurement is repeated from the specified start time to finish time every day.

I-V measurement is possible a maximum of 65,000 times per day.

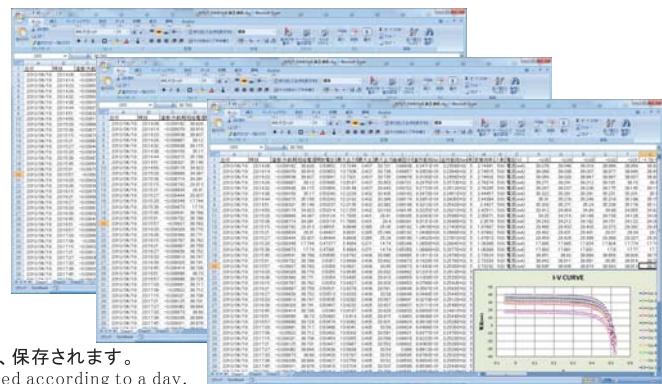
A measurement result is saved in an Excel book new according to a day, and the Excel book of the day of measurement some is created.

It can be used for the surveillance of the characteristic change by various stress, and an outdoor examination.

The cell both ends under examination are

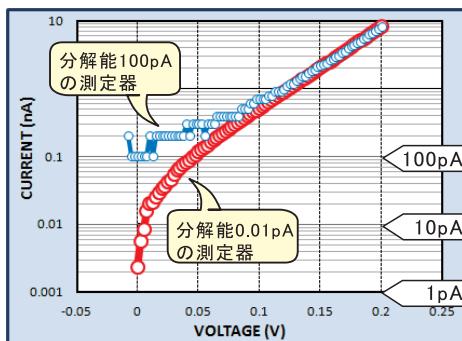
neglected by a disengagement.

日別にExcel-Bookが作成され、保存されます。
Excel-Book is created and saved according to a day.



高精度な「Dark I-V測定」ができます。

Highly precise "Dark I-V measurement" can be performed.



B2900Aシリーズは高分解能での電流測定が可能ですから、微小電流域のDARK I-V測定が可能になります。(0.1pA/0.01pA)

従来、エレクトロメータやピコアンメータで測定していた「DARK I-V測定」も測定が可能になります。

(B2901A,B2902Aの分解能 0.1pA, B2911A,B2912Aの分解能 0.01pA)

注)測定分解能は、測定確度ではありませんから、ご注意ください。

After the current measurement in high resolution is possible for B2900A series, DARK-IV measurement of minute current is attained. (0.1pA/0.01pA)

In DARK I-V measurement measured with the electrometer or the pico ammeter, measurement becomes possible conventionally.
(Resolution 0.1pA of B2901A and B2902A, B2911A, resolution 0.01pA of B2912A)

測定結果の合否判定機能が用意されています。

The pass-fail decision of a measurement result can be performed.

IV測定によって算出された評価パラメータ全てに、Pass/Failの判定値の設定が可能です。判定を外れたパラメータは、赤色でExcelシートに入力されます。

製品の合否判定を行うことができます。

In all the evaluation parameters of the 2nd clause computed by IV measurement, a setup of the judgment value of Pass/Fail is possible.

The parameter which separated from the judgment is inputted into an Excel sheet in red.
The yes-no decision of a product can be performed.

合否判定値入力画面
Pass/Fail decision value input screen

判断項目	上限	下限
<input checked="" type="checkbox"/> 温度(外部測定器)	27	23
<input checked="" type="checkbox"/> 短絡電流Isc		120 mA
<input checked="" type="checkbox"/> 開放電圧Voc	0.8	0.4 V
<input checked="" type="checkbox"/> 最大出力電力Pmax		38 mW
<input checked="" type="checkbox"/> 最大出力動作電圧Vmax	0.35	0.3 V
<input checked="" type="checkbox"/> 最大出力動作電流Imax	90	80 mA
<input checked="" type="checkbox"/> 曲線因子FF		0.65
<input checked="" type="checkbox"/> 逆列抵抗Rs	0.1	

シーケンス動作で、複数の測定条件を一度に測定できます。

In sequence operation, two or more measurement conditions can be measured at once.

シーケンス動作は、最大6種類の測定条件を事前に登録し、その測定条件を自動的に変更しながら連続的に測定する機能です。例えば、「DARK IV測定」と、「ONE-SUN IV測定」をワンクリックで行いたいときに便利です。

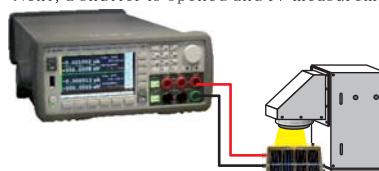
Sequence operation is a function measured continuously, registering a maximum of four kinds of measurement conditions, and changing the measurement condition automatically.

For example, it is effective to perform "DARK IV measurement" and "ONE-SUN IV measurement" by once.

最初はDARK-IV測定をします。
DARK-IV measurement.



次にシャッターを開き、ONE-SUNのIV測定を行います。
Next, a shutter is opened and IV measurement of ONE-SUN is performed.



日本語/英語の表記を切換できます。

The notation of Japanese and English can be switched.



日本語環境で使用する場合、本ソフトの画面表示を日本語と英語で切換が出来ます。日本語版MS-Excel以外で本ソフトを使用する場合は、強制的に英語表記に切り換わります。

When using it by Japanese environment, a change can do the display of this software in Japanese and English. When using this software except Japanese version MS-Excel, it switches to the English notation compulsorily.

関数波形発生機能で、電圧-電流応答時間の測定ができます。

Measurement of a voltage-current response can be performed in a function wave generating function.

関数波形の発生機能により、時間軸での電圧-電流応答性の評価が可能です。電圧/電流の発生と測定は、最小10us間隔まで設定が可能です。各種太陽電池の時間軸での応答性評価に有効な測定です。

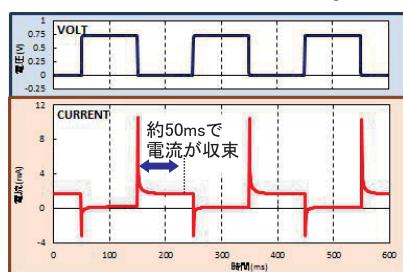
例えば、1波形を100ポイント(Max.1000ポイント)で作成する場合、1波形の最小周期は、1ms(1kHz)になります。

下図は、DSCを使用して、色々な電圧波形で電流応答性を測定した例です。

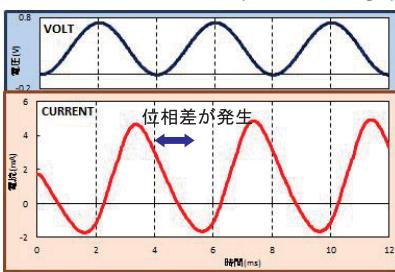
By the development function of a function wave, evaluation of the voltage-current response in a time domain is possible.

A development and measurement of voltage/electric current are possible to a minimum of 10 us gap.

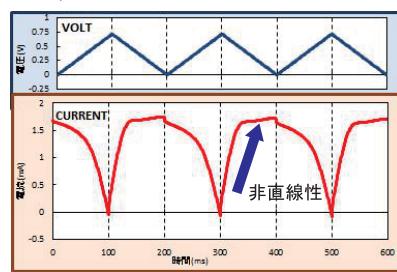
It is measurement effective in response evaluation on the time-axis of a dye sensitizing type solar battery.



電圧に対して電流が遅れて収束する。
completed behind time by electric current to voltage.



電圧電流間に位相差が発生する。
Phase difference occurs between voltage and electric current.



電圧電流間に非直線性が生じる。
Nonlinearity arises on voltage and electric current.

分光感度測定システムへアップグレードができます。

It is upgradable to a spectrum sensitivity measurement system.

I-V測定システムを、分光感度測定システムへアップグレードできます。

- ① モノクロメータ(分光光源)を追加します。
- ② モノクロメータの光量を測定するための光パワーメータを追加します。
- ③ I-V測定ソフトを、分光感度測定ソフトへアップグレードします。

An I-V measurement system is upgradable to a spectrum sensitivity measurement system.

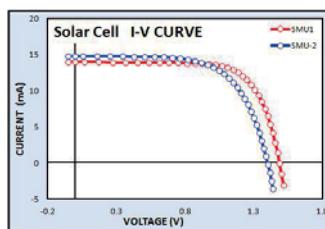
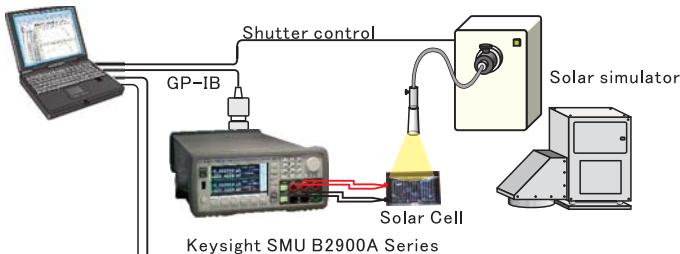
1. Monochrome meter (spectrum light source) is added.

2. The optical power meter for measuring the light volume of monochrome meter is added.

3. I-V measurement software is upgraded to spectrum sensitivity measurement software.

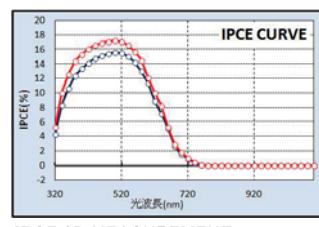
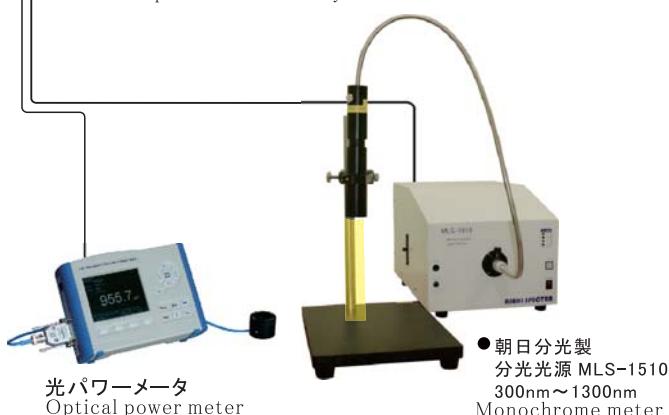
※別途、分光感度測定用ソフトの
詳細カタログをご用意しています。

I-V測定システム IV measurement system

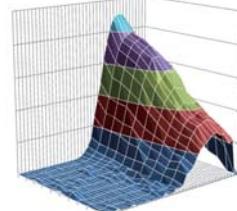


分光感度/IPCE測定用に追加

It adds to spectrum sensitivity measurement.



IPCE 3D MEASUREMENT



多チャンネル 太陽電池I-V測定ソフト(Max.30ch, Max.60ch)

Solar cell IV measurement software for multi-channels

本ソフトには、機器類や配線関連の費用は一切含まれておりません。

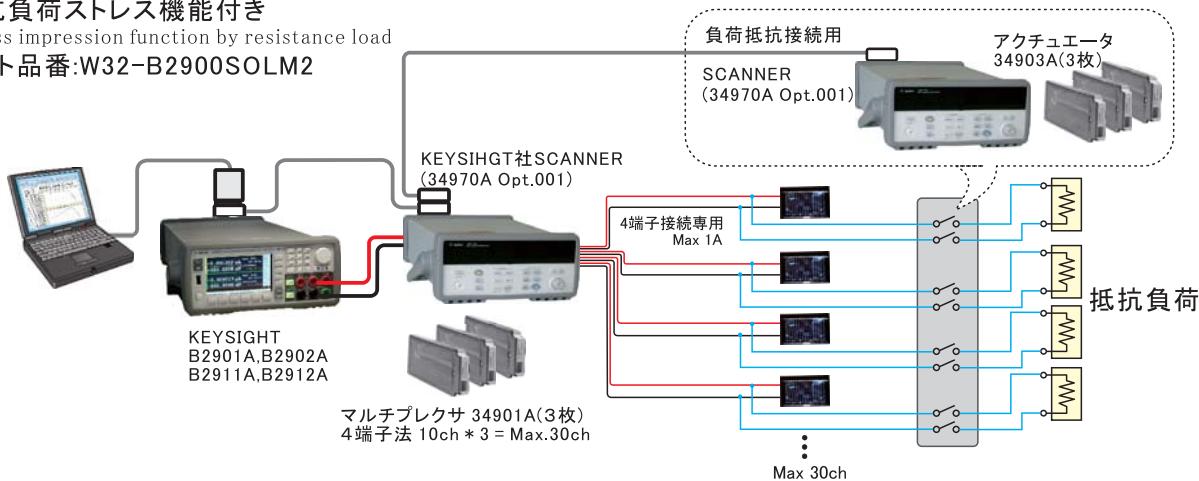
Apparatus and no wiring-related expense are contained in this software.

● Max.30ch 太陽電池I-V測定ソフト

抵抗負荷ストレス機能付き

Stress impression function by resistance load

ソフト品番:W32-B2900SOLM2



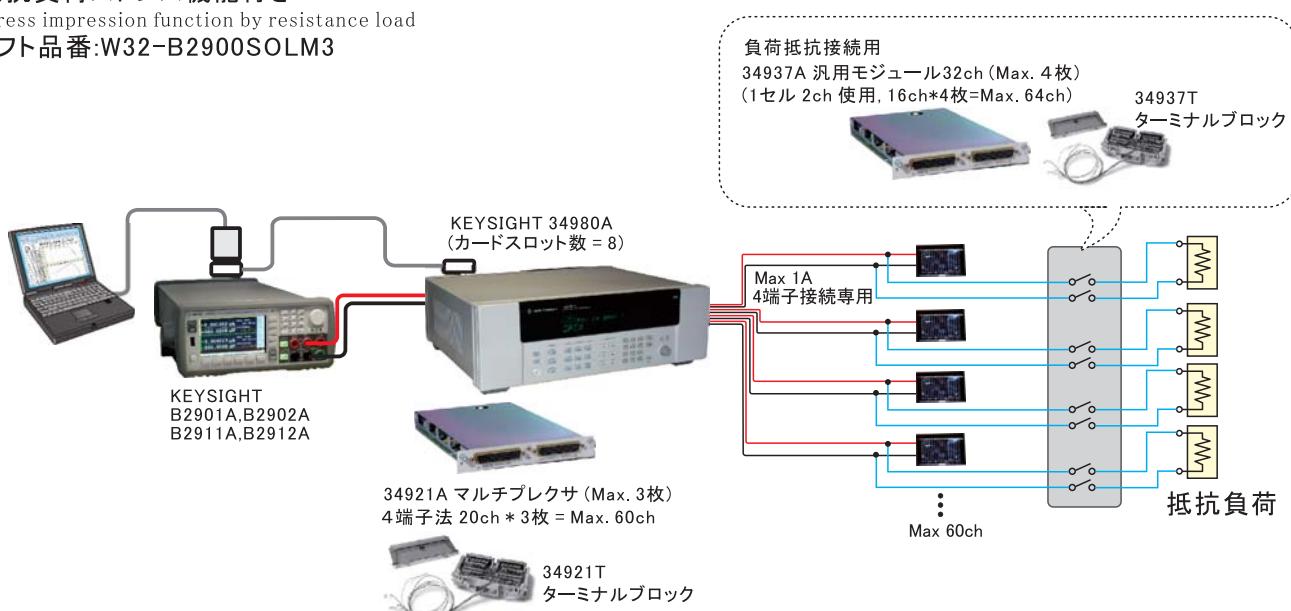
抵抗負荷無し(Max. 30ch)の構成例	抵抗負荷有り(Max. 10ch)の構成例	抵抗負荷有り(Max. 30ch)の構成例
 B2901A,B2902A B2911A,B2912A マルチブレクサ 34901A(Max.3枚) 4端子法 10ch * 3 = Max.30ch	 B2901A,B2902A B2911A,B2912A マルチブレクサ 34901A(1枚) 4端子法 10ch * 1 = Max.10ch	 B2901A,B2902A B2911A,B2912A マルチブレクサ 34901A(Max.3枚) 4端子法 10ch * 3 = Max.30ch

● Max.60ch 太陽電池I-V測定ソフト

抵抗負荷ストレス機能付き

Stress impression function by resistance load

ソフト品番:W32-B2900SOLM3



太陽電池I-V測定ソフト価格

(本ソフトを動作させるためには、必ず、MS-Excelが必要です。)
(GPIBボードは含んでいません)

対象となる測定器 Applicable Device	機能の違い Difference in function	ソフト型番 soft product number	対応するGPIBボードメーカー GPIB Board vendor	ソフト価格 soft price	動作環境 Enviroment
Keysight SMU B2901A,B2902A B2911A,B2912A 	どちらか 1chで測定	W32-B2900SOL3-R W32-B2900SOL3-N	RATOC SYSTEM製 NI製(または、互換器)	300,000円	Windows Vista/7/8.1/10 (32,64bit) MS-Excel 2007/2010/2013 (32bit only)
	同時 2chで測定可能	W32-B2900SOL4-R W32-B2900SOL4-N	RATOC SYSTEM製 NI製(または、互換器)	360,000円	

注)価格に消費税は含んでおりません。

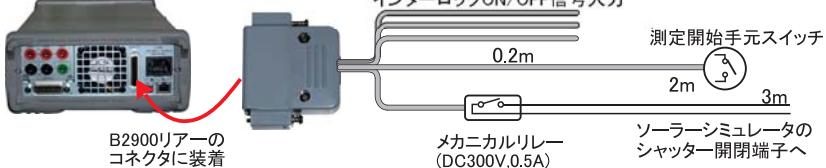
多チャンネル 太陽電池I-V測定ソフト価格

(本ソフトを動作させるためには、必ず、MS-Excelが必要です。)
(GPIBボードは含んでいません)

対象となる測定器 Applicable Device	機能の違い Difference in function	ソフト型番 soft product number	対応するGPIBボードメーカー GPIB Board vendor	ソフト価格 soft price	動作環境 Enviroment
Keysight SMU B2901A,B2902A B2911A,B2912A 	測定チャンネル Max. 30ch	W32-B2900SOLM2-R W32-B2900SOLM2-N	RATOC SYSTEM製 NI製(または、互換器)	690,000円	Windows Vista/7/8.1/10 (32,64bit) MS-Excel 2007/2010/2013 (32bit only)
	測定チャンネル Max. 60ch	W32-B2900SOLM3-R W32-B2900SOLM3-N	RATOC SYSTEM製 NI製(または、互換器)	790,000円	

注)価格に消費税は含んでおりません。

オプション品

シールド付き 4端子接続ケーブル	 4Φバナナ Max. 6A/80V 長さ 2m(シールド線) ワニロ
型番 S4W-01	定価 14,000円
分離型シールド付き 4端子接続ケーブル (低リーケ電流)	 4Φバナナ Max. 6A/80V 長さ 2m(シールド線) ワニロ
型番 S4W-03	定価 18,000円
シールド付き 標準太陽電池接続ケーブル	 4Φバナナ キャノン 4P Max. 5A/80V 長さ 2m(シールド線) 注)温度測定端子は接続できません。
型番 S4W-02	定価 18,000円
TRX/ローノイズケーブル型 4端子接続ケーブル	 バナナ-TRX変換 TRX/ローノイズケーブル TRX-バナナ変換 バナナ-ワニロ変換
型番 S4W-04	定価 230,000円
ソーラーシミュレータ シャッター開閉制御用アダプタ	 インターロックON/OFF信号入力 0.2m 測定開始手元スイッチ 2m 3m メカニカルリレー (DC300V,0.5A) ソーラーシミュレータの シャッター開閉端子へ B2900リアーの コネクタに装着
型番 SKIT-02	定価 39,000円

Keysight B2900Aシリーズの仕様概要

B2900Aシリーズ	型式	チャンネル数	DC出力仕様	測定分解能	測定桁数	出力分解能	出力桁数	サンプリング
	B2901A	1ch	6V / 3.03A 21V / 1.515A 210V / 0.105A	0.1uV/0.1pA	6桁半	1uV/1pA	5桁半	Min. 20us
	B2902A	2ch		0.1uV/0.01pA	6桁半	0.1uV/0.1pA	6桁半	Min. 10us
	B2911A	1ch		0.1uV/0.01pA	6桁半	0.1uV/0.1pA	6桁半	Min. 10us
	B2912A	2ch		0.1uV/0.01pA	6桁半	0.1uV/0.1pA	6桁半	Min. 10us

注)パルス出力仕様は、B2900A製造元のカタログ/仕様書を参照ください。

太陽電池関連ソフト

C-V測定/C-F測定/C-T測定ソフト

Keysight Technologies
LCRメータ E4980A



■スイープできる項目

周波数、測定電圧、測定電流、バイアス電圧、バイアス電流、DC-SOURCE。
バイアス電圧/電流、DC-SOURCEスイープするためには、E4980Aに、Opt.001が必要です。
測定項目は、測定器の測定パラメータに準じます。

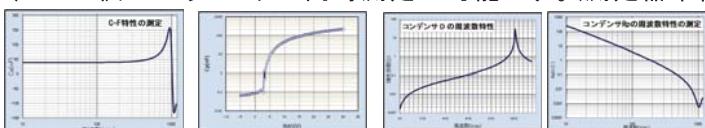
■C-T測定は、指定された時間間隔で20万回までの繰り返し測定ができます。

■測定と同時に誘電率/透磁率/PN接合空乏層幅を算出することができます。

■マルチメータを併用して、同時に温度の測定ができます。

■本ソフトでは、Max6個のパラメータの同時測定が可能です。(測定器本体では、2個)

ソフト品番	GP-IBボード	価格
W32-E4980SWP2-R	ラトック製	240,000円
W32-E4980SWP2-N	NI製	



Keysight Technologies
LCRメータ 4284A/4285A



■スイープできる項目

周波数、測定電圧、測定電流、バイアス電圧、バイアス電流。
4284Aでバイアス電圧/電流スイープするためには、Opt.001が必要です。
測定項目は、測定器の測定パラメータに準じます。

■C-T測定は、指定された時間間隔で65,000回までの繰り返し測定ができます。

■マルチメータを併用して、同時に温度の測定ができます。

ソフト品番	GP-IBボード	価格
W32-4284SWP-R	ラトック製	150,000円
W32-4284SWP-N	NI製	

【動作環境】

パソコン:MS-Officeが快適に動作する環境:Windows Vista/7/8.1/10(32,64bit), MS-Office 2007/2010/2013/2016(32bit Only)

RAM: Windows Vista(1GB以上), Windows 7(2GB以上), Windows 8.1/10(4GB以上)

ディスプレー:解像度1,024*900以上

【商標】

Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, MS-Office/Excelは、米国マイクロソフト社の商標です。

推奨GP-IBインターフェイス

ソフト型番の末尾が「-R」の場合



製造元	ラトックシステム製
品名	USB2-GPIBコンバータ
型番	REX-USB220
OS	製造元仕様に準ずる。
価格	48,000円(税別)

【USB-RS232C変換器】

製造会社	ラトックシステム株
製品名	USB-シリアルコンバータ
型番	REX-USB60F
価格	5,800円



ソフト型番の末尾が「-N」の場合



製造元	ナショナルインスツルメンツ
品名	GPIB-USB-HS+
型番	778927-01
OS	製造元仕様に準ずる。
価格	製造元にお問合せ。



製造元	キーサイト・テクノロジー
品名	USB/GPIBインターフェイス
型番	82357B
OS	製造元仕様に準ずる。
価格	製造元にお問合せ。

注)NI互換モードで使用。



製造元	ケースラー
品名	GPIB-USBインターフェイス
型番	KUSB-488, KUSB-488B
OS	製造元仕様に準ずる。
価格	製造元にお問合せ。

販売店

製造元



株式会社
システムハウス・サンライズ
(株式会社システムハウス・サンライズ)

〒470-0125 愛知県日進市赤池1-1301
TEL 052-805-5177 FAX 052-805-5144
<http://www.ssunrise.co.jp>